PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-356353

(43) Date of publication of application: 26.12.2001

(51)Int.Cl.

G02F 1/1339

(21)Application number: 2001-125778

(71)Applicant: HITACHI INDUSTRIES CO LTD

(22)Date of filing:

30.03.1999

(72)Inventor: HACHIMAN SATOSHI

IMAIZUMI KIYOSHI SAITO MASAYUKI KAWASUMI YUKIHIRO

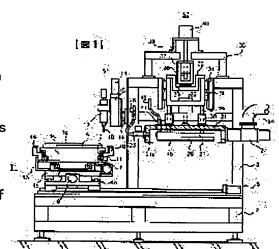
SANKAI HARUO HIRAI AKIRA

(54) ASSEMBLY DEVICE FOR SUBSTRATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an assembly device for substrates which bonds substrates to each other in a vacuum with high accuracy.

SOLUTION: This assembly device includes a moving mechanism for horizontally moving a table between the inside and outside of a vacuum chamber and has a means for drawing an adhesive to closed patterns on the other substrate held on the table positioned outside the vacuum chamber and a means for dropping liquid crystals into the closed patterns of the adhesive on the other substrate. The device has a means for holding the one substrate by suction attraction force to a pressurizing plate and a means for holding the same by electrostatic attraction force. The device has a means for accepting the one substrate falling from the pressurizing plate in a position to the extent of being slightly apart from the pressurizing plate when the suction attraction force does not act on the substrate any more in the process of progressing the pressure reduction in the vacuum chamber and a means for moving this accepting means to the pressurizing plate side. The device is provided with a means for holding the one substrate to the pressurizing plate by acting the electrostatic attraction force thereon when there is the one substrate in this accepting means.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.11.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3411023

[Date of registration]

20.03.2003

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-356353 (P2001-356353A)

(43)公開日 平成13年12月26日(2001.12.26)

(51) Int.Cl.⁷
G 0 2 F 1/1339

職別記号 505

FI G02F 1/1339

デーマコート*(参考) 505 2H089

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願2001-125778(P2001-125778)

(62)分割の表示

特願平11-89612の分割

(22)出顧日

平成11年3月30日(1999.3.30)

(71)出願人 000233077

株式会社 日立インダストリイズ 東京都足立区中川四丁目13番17号

(72)発明者 八幡 聡

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所

内

(72)発明者 今泉 潔

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所

内

(74)代理人 100059269

弁理士 秋本 正実

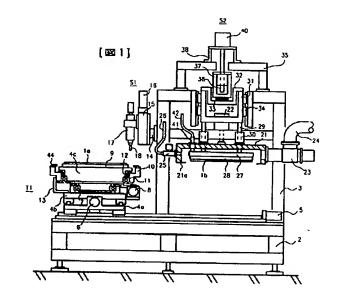
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 基板の組立装置

(57)【要約】

【課題】 真空中で高精度に基板同士を貼り合せる基板の組立装置を提供する。

【解決手段】 テーブルを真空チャンバの内外間にて水平に移動させる移動機構を具備すると共に、真空チャンバの外に位置したテーブル上に保持された他方の基板に接着剤を閉鎖したパターンに描画する手段と、この他方の基板上の接着剤の閉鎖したパターン内に液晶を滴で吸着力で保持させる手段と、静電吸着力で保持させる手段と、静電吸着力が働かなくなり加圧板から落下する一方の基板を、加圧板から僅かに離れた程度の位置に受け止める受止め手段と、該受止め手段を加圧板側に移動させる手段と、を備え、前記受止め手段に一方の基板がある時に、静電吸着力を作用させて加圧板に一方の基板を保持させる手段と、を設けた。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空チャンバ内の上方に位置する加圧板 の下面に貼り合わせる一方の基板を保持し、貼り合わせ る他方の基板を真空チャンバ内の下方に位置するテーブ ル上に保持して両基板を対向させ、いずれかの基板に設 けた接着剤により真空中で両基板の間隔を狭めて基板同 士を貼り合わせる基板の組立装置において、

テーブルを真空チャンバの内外間にて水平に移動させる 移動機構を具備すると共に、真空チャンバの外に位置し たテーブル上に保持された他方の基板に接着剤を閉鎖し たパターンに描画する手段と、この他方の基板上の接着 剤の閉鎖したパターン内に液晶を滴下する手段と、を備 え、

前記加圧板に、一方の基板を吸引吸着力で保持させる手 段と、静電吸着力で保持させる手段と、を設け、

真空チャンバ内の減圧を進める過程で吸引吸着力が働か なくなり加圧板から落下する一方の基板を、加圧板から 僅かに離れた程度の位置に受け止める受止め手段と、該 受止め手段を加圧板側に移動させる手段と、を備え、 前記受止め手段に一方の基板がある時に、静電吸着力を 20 作用させて加圧板に一方の基板を保持させる手段と、を 設けたことを特徴とする基板の組立装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、真空チャンバ内で 貼り合せる基板同士をそれぞれ保持して対向させ真空中 で間隔を狭めて貼り合わせる基板の組立装置に関する。 [0002]

【従来の技術】液晶表示パネルの製造には、透明電極や μm程度の極めて接近した間隔をもって接着剤(以下、 シール剤ともいう)で貼り合わせ(以後、貼り合せ後の 基板をセルと呼ぶ)、それによって形成される空間に液 晶を封止する工程がある。

【0003】この液晶の封止には、注入口を設けないよ うにシール剤をクローズしたパターンに描画した一方の 基板上に液晶を滴下しておいて他方の基板を一方の基板 上に配置し真空中で上下の基板を接近させて貼り合せる 特開昭62-165622号公報で提案された方法や、 一方の基板上に注入口を設けるようにシール剤をパター 40 ン描画して真空中で基板の貼り合わせ後にシール剤の注 入口から注入する特開平10-26763号公報で提案 された方法などがある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、シ ール剤のパターン描画の前後に係わらず、いずれも両基 板は真空中で貼り合わせている。真空中では、大気状態 時のように、基板を大気との圧力差で吸引吸着すること ができない。

【0005】上側に位置する基板(以下、上基板と呼

ぶ。) の端部を機械的に保持すると基板の中央部がたわ み、そのたわみは最近の基板大型化、薄板化傾向が強ま るにつれて大きくなっている。

【0006】上下各基板の周縁端部に設けた位置合わせ マークを利用して位置決めを行うため、たわみが大きい 程両基板の端部同士の間隔は拡がり位置合わせができな 11

【0007】更に、上基板のたわみで上基板の中央部が 周縁部よりも先に下側の基板(以下、下基板と呼ぶ。) に接触するので、基板間隔を一定にする為に基板間に散 布されているスペーサが動き、基板上に形成されている 配向膜などを傷つけてしまう。

【0008】実際には貼り合せる上下の基板は同サイズ なので、保持代がほとんど取れない状態にある。

【0009】それゆえ本発明の目的は、基板サイズが大 型化、薄板化しても真空中で高精度に同程度の基板同士 を貼り合せることが可能な基板の組立装置を提供するこ とにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、真空チャンバ内の上方に位置する加圧板 の下面に貼り合わせる一方の基板を保持し、貼り合わせ る他方の基板を真空チャンバ内の下方に位置するテーブ ル上に保持して両基板を対向させ、いずれかの基板に設 けた接着剤により真空中で両基板の間隔を狭めて基板同 士を貼り合わせる基板の組立装置において、テーブルを 真空チャンバの内外間にて水平に移動させる移動機構を 具備すると共に、真空チャンバの外に位置したテーブル 上に保持された他方の基板に接着剤を閉鎖したパターン 薄膜トランジスタアレイを付けた2枚のガラス基板を数 30 に描画する手段と、この他方の基板上の接着剤の閉鎖し たパターン内に液晶を滴下する手段と、を備え、前記加 圧板に、一方の基板を吸引吸着力で保持させる手段と、 静電吸着力で保持させる手段と、を設け、真空チャンバ 内の減圧を進める過程で吸引吸着力が働かなくなり加圧 板から落下する一方の基板を、加圧板から僅かに離れた 程度の位置に受け止める受止め手段と、該受止め手段を 加圧板側に移動させる手段と、を備え、前記受止め手段 に一方の基板がある時に、静電吸着力を作用させて加圧 板に一方の基板を保持させる手段と、を設けた。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を図に 基づいて説明する。

【0012】図1乃至図3において、本発明の基板組立 装置は、液晶滴下部S1と基板貼合部S2から構成さ れ、この両部分は架台2上に隣接して配置される。架台 2の上方には基板貼合部S2を支持するフレーム3があ る。また、架台2の上面には、 $XY\theta$ ステージT1が備 えられている。Xステージ4aは、駆動モータ5によ り、図面上で左右のX軸方向に、即ち、液晶滴下部S1 50 と基板貼合部S2間を往来できるようになっている。Y

30

ステージ4bはXステージ4a上にあり、駆動モータ6に よりXステージと直交するY軸方向に往来できるように なっている。 θ ステージ4cはYステージ4b上にあり、 回転ベアリング7を介して駆動モータ8によりYステー u4bに対して水平に回転可能になっていて、u7ステー ジ4c上に基板を搭載するテーブル9が固定される。ま た、Yステージ4 bにプレート13で下チャンバ10が 固定されている。 θステージ4cは、下チャンバ10に 対し回転ベアリング11と真空シール12を介して軸A を回転中心として回転自由に取付けられ、hetaステージ4 10 cが回転しても下チャンバ10はつられて回転しない構 造としている。

【0013】液晶滴下部S1は、テーブル9に保持され た下基板1 aに所望量の液晶剤を滴下するためのフレー ム3から突出したブラケット14で支持されたディスペ ンサ17とこれを上下移動させるためのZ軸ステージ1 5とそれを駆動するモータ16で構成される。下基板1 aをテーブル9上に保持搭載した $XY\theta$ ステージT1は、液晶剤を滴下するディスペンサ17のノズル18に 対し、XおよびY方向に移動する。これにより、下基板1 20 a上の任意の個所に所望量の液晶剤が滴下される。

【0014】液晶滴下後の下基板1aを搭載保持したX $Y\theta$ ステージT1は基板貼合部S2の下部に駆動モータ 5によって移動する。

【0015】基板貼合部S2では、上チャンバ21とそ の内部の静電吸着板28がそれぞれ独立して上下動でき る構造になっている。即ち、上チャンバ21は、リニア ブッシュと真空シールを内蔵したハウジング30を有し ており、シャフト29をガイドとしてフレーム2に固定 されたシリンダ22により上下の2軸方向に移動する。 【0016】 $XY\theta$ ステージT1が基板貼合部S2に移 動していて上チャンバ21が下降すると、下チャンバ1 0の周りに配置してある0リング44に上チャンバ21 のフランジが接触し一体となり、この時真空チャンバと して機能する状態になる。

【0017】0リング44のつぶれ量は、上チャンバ2 1の下降停止位置を調整し、真空チャンバ内を真空に保 つことができ、かつ、最大の弾性が得られる程度に設定 する。

【0018】ハウジング30は、上チャンバ21が下チ ャンバ10と真空チャンバを形成して変形しても、シャ フト29に対し真空漏れを起こさないで上下動可能な真 空シールを内蔵しているので、真空チャンバの変形がシ ャフト29に与える力を吸収することができ、シャフト 29に固定され静電吸着板28を保持した加圧板27の 変形がほぼ防止でき、後述するように静電吸着板28に 保持された上基板 1bとテーブル9に保持された下基板 1aとの平行を保って貼り合せが可能となる。

【0019】23は真空バルブ、24は配管ホースで図

を減圧し真空にする時に使用される。また、25はガス パージバルブ、26はガスチューブで、N2やクリーン ドライエアー等の圧力源に接続され、これらは真空チャ ンバを大気圧に戻す時に使用される。

【0020】上基板1bは静電吸着板28の下面に密着 保持されるが、大気下において上基板 1 b は吸引吸着で 静電吸着板28に保持されるようになっている。即ち、 41は吸引吸着用継手、42は吸引チューブであり、図 示していない真空源に接続され、静電吸着板28面に は、それにつながる複数の吸引孔が設けられている。

【0021】尚、周りが大気の場合、静電吸着を併用し てもよいし、静電吸着力が大きい場合は、吸引吸着を不 要としてもよい。

【0022】静電吸着板28はシャフト29で支持され た加圧板27に取付けられており、シャフト29はハウ ジング31、32に固定されている。ハウジング31は フレーム2に対してリニアガイド34で取付けられ、静 電吸着板28は上下動可能な構造になっている。その上 下駆動はフレーム2とつながるフレーム35上のブラケ ット38に固定されたモータ40により行う。駆動の伝 達はボールねじ36とナットハウジング37で実行され る。ナットハウジング37は荷重計33を介してハウジ ング32とつながり、その下部の静電吸着板28と一体 で動作する。

【0023】従って、モータ40によってシャフト29 が下降し、上基板1bを保持した静電吸着板28が下降 し上基板1bがテーブル9上の下基板1aと密着して、加 圧力を与えることのできる構造となっている。この場 合、荷重計33は加圧力センサとして働き、逐次、フィ ードバックされた信号を基にモータ40を制御すること で、上下基板1a,1bに所望の加圧力を与えることが 可能となっている。

【0024】下基板1aは重力方向の搭載なので、図2 に示すようにテーブル9に設けた位置決め部材81に押 付ローラ82による水平方向での押付けによる位置決め の固定で十分であるが、貼り合わす直前の微小位置決め の際、上基板1bが下基板1a上のシール剤や液晶剤と接 触した影響で下基板 1 aがずれたり持上がる可能性があ ることや真空チャンバ内が減圧され真空になる過程で下 基板1aとテーブル9との間に入り込んでいる空気が逃 げて下基板 1 aが踊りずれる可能性があるので、テーブ ル9に対しても静電吸着の機能を持たせても良い。そし て、テーブル9に上下2軸方向に移動できるピンを設け 接地しておくと、基板貼り合わせ後のセルの帯電防止と テーブル9からのセル取り外しを容易に行なうことがで

【0025】図2に示す60は、静電吸着板28が吸引 吸着をしていて真空チャンバが減圧され吸引吸着力が消 えて上基板1 bが落下するときに静電吸着板28の僅か 示していない真空源に接続され、これらは真空チャンバ 50 下の位置で受け止める受止爪で、上基板1bの2個の対 角の位置にあって下方に伸びたシャフト59で釣り下げた形に支持されている。具体的には、図3に示すように、シャフト59は上チャンバ21のハウジング58を介して真空シールされて回転と上下移動ができるようになっている。即ち、シャフト59は、シャフト29に設けたブラケット63に固定された昇降アクチェータ62でシャフト29の上下移動とは独立してさらに上下に移動できるだけでなく、回転アクチェータ61によって回転できるようになっている。

【0026】次に、基板を吸着する静電吸着板28につ 10 いて説明する。

【0027】静電吸着板28は絶縁物の板であり、方形の凹部を2個有していて、各凹部に内蔵された平板電極を誘電体で覆ってその誘電体の主面が静電吸着板28の下面と同一平面になっている。埋め込まれた各平板電極はそれぞれ正負の直流電源に適宜なスイッチを介して接続されている。

【0028】従って、各平板電極に正あるいは負の電圧が印加されると、静電吸着板28の下面と同一平面になっている誘電体の主面に負あるいは正の電荷が誘起され、それら電荷によって上基板1bの透明電極膜との間に発生するクーロン力で上基板1bが静電吸着される。各平板電極に印加する電圧は同極でもよいしそれぞれ異なる双極でもよい。

【0029】次に、本基板組立装置で基板を貼り合わせる工程について説明する。

【0030】先ず、テーブル9に上基板1bを保持した 治具を搭載し、駆動モータ5でXYのステージT1を基 板貼合部S2に移動させる。そこでモータ40によりシャフト29を介して加圧板27や静電吸着板28を降下 30 させ、テーブル9上の上基板1bを吸引吸着させてから、モータ40で上昇させて、上基板1bを待機状態とする。

【0031】 $XY\theta$ ステージT1は液晶滴下部S1に戻って、空になった治具が外されテーブ μ 9上に下基板1 aが搭載され、図2に示すように所望位置に固定保持される。

【0032】図1には示していないが、フレーム3にシール剤を吐出するデイスペンサがあって、XYのステージT1の各モータ5,6で下基板1aをXY軸方向に移 40動させつつシール剤を吐出させると、下基板1a上にクローズ(閉鎖)したパターンでシール剤を描画できる。その後、デイスペンサ17から液晶剤を下基板1a上に滴下する。この場合、シール剤がダムとなって、滴下した液晶剤は流失することはない。

【0033】次に、XYのステージT1を基板貼合部S2に移動させ、シリンダ22で上チャンバ21を降下させ、そのフランジ部21aをOリング44に当接させて下チャンバ10と真空チャンバを形成させる。そして、真空バルブ23を開放して真空チャンバ内を減圧してい

く。この時、上基板1 bは静電吸着板28に吸引吸着された状態になっているので、減圧が進み真空化していくと上基板1 bに作用していた吸引吸着力は消えて行き、上基板1 bが自重で落下する。これを図2に示すように受止爪60で受け止めて、図3に示すように静電吸着板28の僅か下の位置に保持しておく。

【0034】真空チャンバ内が充分真空になった時点で、静電吸着板28に電圧を印加して受止爪60上の上基板1bを、静電吸着板28にクーロン力で吸引保持する。この場合、既に真空になっているので、静電吸着板28と上基板1bの間に空気が残るようなことは無いし、その空気が逃げるときに上基板1bが踊ることもない。より重要なことは空気を介在させることなく、静電吸着板28に上基板1bが密着していることである。そのため、誘起電荷で放電を発生することがない。

【0035】空気を残したまま放電を生じると空気が膨張し、上基板1bを静電吸着板28から剥離させたり薄ガラス製の上基板1bを破壊することがあるが、本実施形態によれば空気が存在しないので、そのような異常事20 故は発生しない。

【0036】その後、昇降アクチェータ62でシャフト59を下降させ、次に、回転アクチェータ61でシャフト59を回転させ、受止爪60が上下両基板の貼り合わせの邪魔にならぬようにしてから、モータ40で加圧板27を降下させ、荷重計33で加圧力を計測しつつモータ40を制御して上下両基板1a,1bを所望間隔に貼り合わせる。

【0037】この場合、上基板1 bは静電吸着板28に密着していて中央部が垂れ下がっていることはないから、液晶剤中のスペーサに悪影響を与えたり、基板同士の位置合わせが不可能になることはない。因みに、位置合わせは図示を省略した上チャンバ21に設けた覗き窓から画像認識カメラで上下各基板1a,1bに設けられている位置合わせマークを読み取って画像処理により位置を計測し、XYθステージT1の各ステージ4a乃至4cを微動させて、高精度な位置合わせを行なう。

【0038】貼り合わせが終了すると、真空バルブ23を締めてガスパージバルブ25を開き、真空チャンバ内にN2やクリーンドライエアーを供給し、大気圧に戻してからガスパージバルブ25を閉じて、シリンダ22で上チャンバ21を上昇させ、XYのステージT1を液晶滴下部S1に戻して、テーブル9からセルを外し次の貼り合わせに備える。ここで、貼合後のセルは帯電している場合があるので、接地した除電バーに接触させたりイオン風を吹き当てるなどの除電処理をしてから、テーブル9からセルを外すと良い。テーブル9から外したセルは下流のUV光照射装置や加熱装置などでシール剤が硬化される。

下チャンバ10と真空チャンバを形成させる。そして、 【0039】以上の実施形態では、シール剤を吐出して 真空バルブ23を開放して真空チャンバ内を減圧してい 50 液晶を滴下し直ちに貼り合せに移行するので、基板が塵

埃を受けづらく生産歩留まりを向上できる。また、XY θステージT1を上基板1bの真空チャンバ内への搬送 に利用でき、装置の小型化が図られている。

【0040】本発明は以上説明した実施形態に限らず、 以下の様に実施しても良い。

【0041】(1) 上基板1bの静電吸着板28への 供給は、XY 0ステージT1に上下方向に伸縮可能な複 数の受止爪 (図2の受止爪60相当のもの)を設けてお いて、 $XY\theta$ ステージT1が液晶滴下部S1にあるとき にその複数の受止爪上に上基板 1 b を載せて、 $XY\theta$ ス 10 テージT1を基板貼合部S2に移動させるようにしても よい。

【0042】(2) また、ロボットハンドから直接静 電吸着板28に吸引吸着をしてよい。

【0043】(3) 上記(1)で説明したXY θ ステ ージT1に設けた受止爪で、減圧が進む際に落下する上 基板1 bを受け止めるようにしてもよい。

【0044】(4) さらに、図2の受止爪60や上記 (1) で説明した $XY\theta$ ステージT1に設けた受止爪 で、上基板1bが落下する前に上基板1bを静電吸着板 20 28に押し付けておいて、静電吸着板28に吸引吸着さ れた状態から減圧を進めて、静電吸着に切替えてもよ い。この場合、物理的に上基板1bが静電吸着板28に 密着しているということがないようにしておくことで、 上基板1 bと静電吸着板28の間の空気を減圧とともに 真空化することができる。

【0045】(5) さらにまた、図2の受止爪60や 上記(1)で説明した $XY\theta$ ステージT1に設けた受止 爪で、上基板1bを静電吸着板28から僅かに離れた位 置に保持しておいて、吸引吸着をしないで減圧を進める 30 62 昇降アクチェータ 途中で静電吸着を行なってもよい。

【0046】(6) また、図2では受止爪60により 上基板16の2個の角部(対角を構成する2隅)を保持 しているが、上基板16の4個の角部(4隅)を保持し たり、上基板1bの4辺あるいは長手方向の2辺または 幅方向の2辺を適宜な手段で保持するようにしてもよ 11

[0047]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、基 板サイズが大型化,薄板化しても真空中で高精度に同程 度の基板同士を貼り合せることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示す基板組立装置の概略 図である。

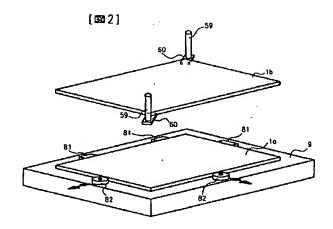
【図2】上下の各基板を貼り合わせるときの状況を示す 斜視図である。

【図3】上基板に静電吸着力を作用させ上下両基板を貼 り合わせる直前の状況を示す要部の断面図である。

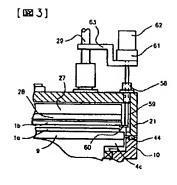
【符号の説明】

- S2 基板貼合部
- 1 a 下基板
 - 1 b 上基板
 - 9 テーブル
 - 10 下チャンバ
 - 21 上チャンバ
 - 23 真空バルブ
 - 27 加圧板
 - 28 静電吸着板
 - 59 シャフト
 - 61 回転アクチェータ

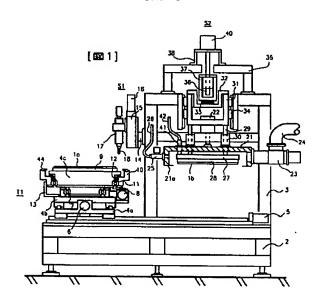
【図2】



【図3】



【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 齊藤 正行

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72)発明者 川隅 幸宏

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72) 発明者 三階 春夫

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72)発明者 平井 明

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

Fターム(参考) 2H089 NA37 NA60